# 05,13

# Ферромагнитный и спин-волновой резонанс в тонкой пленке (30 nm) сверхрешетки [CoFe/Cu]<sub>N</sub>

© И.Г. Важенина<sup>1</sup>, Р.С. Исхаков<sup>1</sup>, М.В. Рауцкий<sup>1</sup>, М.А. Миляев<sup>2</sup>, Л.И. Наумова<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, России <sup>2</sup> Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия E-mail: irina-vazhenina@mail.ru

Поступила в Редакцию 8 июля 2019 г. В окончательной редакции 8 июля 2019 г. Принята к публикации 16 июля 2019 г.

Методом ферромагнитного и спин-волнового резонанса изучены угловые зависимости спектров СВЧ-поглощения мультислойной пленки  $(CoFe/Cu)_N$ . В работе установлены: критический угол  $\theta_c$ , указывающий на границы диапазонов возбуждения однородных и неоднородных спиновых мод; тип граничных условий; величины констант поверхностной анизотропии и обменного взаимодействия. Показано, что точность идентификации отдельных мод в спектрах является ключевым фактором при анализе регистрируемых кривых.

Ключевые слова: ферромагнитный и спин-волновой резонанс, константа поверхностной анизотропии, константа обменного взаимодействия, сверхрешетка.

DOI: 10.21883/FTT.2020.01.48746.544

### 1. Введение

Методы ферромагнитного (ФМР) и спин-волнового (СВР) резонанса известны как надежные инструменты при определении фундаментальных параметров магнитных материалов: эффективной намагниченности M<sub>eff</sub>, константы обменного взаимодействия А (в диапазоне волновых векторов  $k = (1-20) \cdot 10^5 \text{ cm}^{-1}$ ) и спин-волновой жесткости *η*, константы поверхностной анизотропии K<sub>S</sub>. Объектами исследования могут выступать самые разные классы материалов — тонкие ферромагнитные пленки [1-5], порошковые системы [6,7], разбавленные магнитные полупроводники [8,9], нанокомпозиты ферромагнитный металл-диэлектрик [10-12], а также ферригидридные наночастицы биологического и химического происхождения [13,14]. Угловые зависимости резонансных полей, как в перпендикулярной, так и в параллельной ориентации постоянного магнитного поля Н относительно плоскости тонкой пленки, позволяют получить информацию о наличии и величине вклада анизотропии разного вида — магнитокристаллической, магнитоупругой, поверхностной [8,15–17].

Точность определения каждого из указанных выше магнитных параметров в значительной степени зависит от точности определения резонансного поля ФМР и от корректности идентификации регистрируемых мод в неоднородном ФМР. Так, анализ спектров СВЧ-поглощения в тонких пленках требует учета ряда параметров — это граничные условия [18–21], толщина ферромагнитной пленки [22], влияющая на соотношение интенсивностей между поверхностной модой и модой

стоячей спиновой волны, а также, для мультислойных пленок, композиционный состав [23–26], определяющий распределение магнитного параметра по толщине пленки, и структурные параметры (толщина и количество отдельных слоев) [3,27]. Правила нумерации стоячих спиновых мод, регистрируемых в СВР-спектре, достаточно подробно изложены в работах [3,22,28–31].

Учет вышеперечисленных факторов при анализе регистрируемых спектров СВЧ-поглощения, позволил нам методами ФМР и СВР установить ряд основных магнитных характеристик для сверхрешетки [CoFe/Cu]<sub>N</sub>, изготовленной в виде тонкой пленки ( $\sim 30$  nm).

# 2. Получение образцов и методика эксперимента

Мультислойная пленка в виде сверхрешетки  $[(Co_{0.88}Fe_{0.12})/Cu]_N$  с толщиной немагнитной прослойки  $t_s = 2.05$  nm, синтезировалась методом магнетронного напыления с использованием установки MPS-4000-C6 и представляла собой планарную наноструктуру с композицией, представленной на рис. 1, *а*. В качестве подложки использовали стекло Corning, толщина немагнитного Cu-слоя выбрана таким образом, чтобы в пленочной системе реализовывался второй антиферромагнитный максимум обменной связи слоев CoFe через слой Cu.

Структурные измерения, выполненные на дифрактометре ДРОН-3М с использованием СоК<sub> $\alpha$ </sub> излучения, показали, что сверхрешетка обладает совершенной структурой слоев с ГЦК-решеткой и аксиальной текстурой  $\langle 111 \rangle$  с осью, нормальной к плоскости слоев.



Рис. 1. Композиционная структура образца (а) и геометрия проведения эксперимента (b).

СВЧ спектры пленок были получены на оборудовании КРЦКП ФИЦ КНЦ СО РАН (спектрометр ELEXSYS E580, Bruker, Германия). Измерение СВЧ-спектров проводилось при комнатной температуре в X диапазоне (частота накачки резонатора f = 9.2 GHz), образец помещался в пучность переменного магнитного поля  $h_{sim}$ объемного резонатора. Измерения были выполнены как при изменении направления постоянного магнитного поля  $\vec{H}$  в плоскости пленки (по углу  $\phi_H$ ), так и в плоскости, параллельной нормали пленки (по углу  $\theta_H$ ) (рис. 1, *b*).

# 3. Возбуждение обменных спиновых волн в тонких ферромагнитных пленках

Спиновые волны или волны намагниченности, в зависимости от граничных условий, могут иметь два вида распределения по толщине тонкой ферромагнитной пленки. Первый — однородная прецессия вектора намагниченности, экспериментально наблюдаемая при ФМР и второй — стоячие обменные спиновые волны, регистрируемые методом СВР.

Общее выражение резонансной частоты  $\omega_0$  ФМР в сферической системе координат [32,16,17] через полную энергию магнитной системы *E*, с учетом уравнения Ландау—Лифшица для движения намагниченности *M*, заданной полярным  $\theta$  и азимутальным  $\varphi$  углами, может быть представлено

$$\omega_0 = \frac{\gamma}{M \sin \theta} \left[ \frac{\partial^2 E}{\partial \theta^2} \cdot \frac{\partial^2 E}{\partial \varphi^2} - \left( \frac{\partial^2 E}{\partial \theta \partial \varphi} \right)^2 \right]^{1/2}, \quad (1)$$

где  $\gamma = 1.758 \cdot 10^7 \text{ Hz/Oe}$  — гиромагнитное соотношение. При этом равновесное положение вектора намагниченности определяется следующим соотношением

$$\frac{\partial E}{\partial \varphi} = \frac{\partial E}{\partial \theta} = 0, \qquad (2)$$

а плотность свободной энергии

$$E = -M \cdot H$$

$$\times \left[\sin(\theta) \cdot \sin(\theta_{H}) \cdot \cos(\varphi - \varphi_{H}) + \cos(\theta) \cdot \cos(\theta_{H})\right]$$

$$+ \frac{K_{1}}{4} \left[\sin^{4}(\theta) \cdot \sin^{2}(2 \cdot \varphi) + \sin^{4}(2\theta)\right]$$

$$+ \frac{K_{2}}{16} \cdot \sin^{2}(2\theta) \cdot \sin^{2}(\theta) \cdot \sin^{2}(2\varphi)$$

$$+ \left[2\pi M^{2} + K_{n}\right] \cos^{2}(\theta) + K_{u} \cdot \sin^{2}(\theta) \cdot \sin^{2}(\varphi - \varphi_{0}),$$
(3)

где  $\theta_H$  и  $\varphi_H$  — полярный и азимутальный угол внешнего постоянного подмагничивающего поля H;  $K_1$  и  $K_2$  — первая и вторая константа кубической анизотропии;  $K_n$  — константа перпендикулярной одноосной анизотропии;  $K_u$  — константа одноосной анизотропии в плоскости, действующей под углом  $\varphi_0$ .

Численно решая систему уравнений (1), (2) и (3) можно найти значение резонансного поля  $H_0$  однородной моды при произвольном направлении внешнего магнитного поля. Предельные случаи для магнито-изотропного образца в виде бесконечно тонкого диска были получены Киттелем [33],

$$\begin{split} \frac{\omega_0}{\gamma} &= (H_0 - 4\pi M_{eff}) \quad (\text{при} \quad \theta = \theta_H = 0^\circ), \\ &\left(\frac{\omega_0}{\gamma}\right)^2 = H_0(H_0 + 4\pi M_{eff}) \quad (\text{при} \quad \theta = \theta_H = 90^\circ), \quad (4) \end{split}$$

где  $M_{eff}$  — эффективная намагниченность.

Угловая зависимость собственных неоднородных колебаний намагниченности (стоячих обменных спиновых волн), возбуждаемых при действии однородного переменного магнитного поля h (**h**  $\perp$  **H**) с частотой  $\omega$ , определяется выражением [34]:

$$\left(\frac{\omega_0}{\gamma}\right)^2 = \left(H\sin\theta_H + 4\pi M\sin\theta + \frac{2Ak^2}{M}\sin\theta\right)$$
$$\times \left(H\sin\theta_H + \frac{2Ak^2}{M}\sin\theta\right)$$
$$+ \left(H\cos\theta_H - 4\pi M\cos\theta + \frac{2Ak^2}{M}\cos\theta\right)^2, \quad (5)$$

где *А* — константа обменного взаимодействия, *k* — волновой вектор, параллельный нормали пленки, значения которого определяются обменными граничными условиями на поверхностях пленки.

Действие постоянного магнитного поля в плоскости, совпадающей с нормалью к поверхности пленки  $(\theta = \theta_H = 0^\circ)$ , упрощает выражение (5) до зависимости положений резонансных полей от волнового вектора, описанной Киттелем [18]:

$$H_n = \frac{\omega}{\gamma} + 4\pi M_{eff} - \frac{2A}{M_S}k^2.$$
 (6)

Определяющим фактором при возбуждении стоячих спиновых волн являются граничные условия. Исходя из предположения, что в общем случае на различных поверхностях пленки поверхностные спины закреплены неодинаково, обменные граничные условия определяются выражениями [22,28,29]:

$$\left(\frac{\partial \mathbf{m}}{\partial z} + \beta_1^S \mathbf{m}\right)_{z=L/2} = 0, \quad \left(\frac{\partial \mathbf{m}}{\partial z} - \beta_2^S \mathbf{m}\right)_{z=-L/2} = 0, \quad (7)$$

где *m* — комплексная амплитуда переменной намагниченности;  $\beta_1^S$  и  $\beta_2^S$  — параметр закрепления поверхностных спинов на различных поверхностях пленки, связанный с константой поверхностной анизотропии соотношением  $\beta^S = \frac{K_S}{A}$ ; *L* — толщина пленки. Параметр закрепления поверхностных спинов  $\beta^S$ , а

следовательно, и константа поверхностной анизотропии  $K_S$ , может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Если  $K_S > 0$  (легкая ось поверхностной анизотропии нормальна к поверхности пленки), то возбуждаются только гармонические моды СВР с реальными значениями волнового вектора k. Когда  $K_S < 0$ (трудная ось поверхностной анизотропии нормальна к поверхности пленки), то помимо гармонических колебаний, в спектре СВР регистрируется гиперболическая нераспространяющаяся обменная спиновая волна (поверхностная мода) с мнимым волновым вектором. Если  $K_{\rm S} = 0$ , то однородным переменным магнитным полем  $h_{\sim}(\mathbf{k}\perp\mathbf{H})$  возбуждается только однородное колебание намагниченности  $\mathbf{m}_0 \perp \mathbf{M}$  (ФМР), так как все остальные возможные колебания m(z) характеризуются нулевым дипольным моментом.

Согласно [18] в случае симметричных граничных условий с  $K_S = \infty$ , допустимые значения  $k = \frac{\pi n}{L}$ , где *п* — номер тригонометрической моды, принимающий значения 1, 3, 5, 7, .... Вид спектра СВР при антисимметричных граничных условиях — на одной поверхности реализуется тип закрепления "легкая ось", а на другой — "легкая плоскость" — определяется соотношением величин  $K_{S1} + K_{S2}$ . Первый возможный вариант, если  $|K_{S1}| = |K_{S2}|$ , тогда регистрируемый спектр демонстрирует наличие одной поверхностной моды в полях больших, чем поле основного тригонометрического максимума и отсутствие четных мод [35]. Второй случай, когда величины |K<sub>S1</sub>| и |K<sub>S2</sub>| [36] значительно отличаются друг от друга. И третий вариант, случай когда сумма  $K_{S1} + K_{S2}$  [37] незначительно отличается от нуля, последнее приводит к отсутствию в спектре четной моды с n = 2. Также возможен вариант, когда в спектре СВР регистрируются две поверхностные моды, что соответствуют условиям  $K_{S1} < 0$  и  $K_{S2} < 0$ . Тип закрепления определяется величиной среднего значения магнитного момента на поверхности, а также распределением намагниченности по толщине пленки [38].

## Экспериментальные результаты и обсуждение

Вид экспериментальных спектров СВЧ-поглощения в диапазоне углов от 20 до 90 градусов представлен на рис. 2, в диапазоне углов от 0 до 10 градусов на рис. 3 и 4.

Каждая резонансная кривая в диапазоне углов от 20 до 90 градусов идентифицируется нами как результат возбуждения однородной моды (k = 0). Полученные экспериментальные значения резонансных полей в данном диапазоне углов  $\theta_H$  с достаточно высокой точностью совпадают с теоретической кривой, рассчитанной из решения системы, составленной выражениями (1)-(3) (см. рис. 5). Выражение (4) при условии, что  $\theta = \theta_H = 90^\circ$ , позволяет нам определить величину  $M_{eff} \approx 1000$  G.

Кривые СВЧ-поглощения в диапазоне углов от 0 до 10 градусов, имеющие сложную форму (рис. 3 и 4), были разложены на составляющие с помощью дифференцированной функции Лоренца, выбор которой учитывал отсутствие вклада электрической компоненты (обусловлено конструкцией резонатора и размерами образца). Пример выполненного разложения представлен на рис. 4, *b*.

Моды, наблюдаемые в СВЧ-спектре в диапазоне углов  $15^{\circ} < \theta_H < -15^{\circ}$ , идентифицируются нами как две поверхностные (граничные условия типа "легкая плоскость" при  $-K_{S1} \neq -K_{S2}$ ) и стоячая обменная спиновая волна (n = 1). Зависимость типа моды (однородная или неоднородная) от угла  $\theta_H$  наблюдалась еще в первое десятилетие после открытия явления СВР [34]. Авторы [34] установили не только угловую зависимость



**Рис. 2.** Вид экспериментальных спектров в диапазоне от 20 до 90 градусов (верхним индексом в обозначении резонансного поля указана величина угла  $\theta_H$ ).



**Рис. 3.** Распределение экспериментальных спектров по полям в диапазоне углов от 10 до -10 градусов.

резонансных полей от угла  $\theta_H$  (выражение (5)), но и определили условия, при которых может быть найден критический угол  $\theta_{H \text{ critic}}$  перехода неоднородных мод к однородной. Используя выражение (5), величину  $M_{eff} \approx 1000 \,\text{G}$  и условия, изложенные в работе [34], нами был рассчитан  $\theta_{H \text{ critic}}$ , который составил  $15^{\circ} \pm 2^{\circ}$ в диапазоне значений полевого угла намагниченности  $\theta$ от 0 до 25 градусов. Угол, при котором форма экспериментальной кривой СВЧ-спектра становится составной, совпадает с  $\theta_{H \text{ critic}}$  (рис. 5).

Важным фактором, при проведении интерпретации спектров, являлась интенсивность выделенных мод. Интенсивность неоднородных спиновых мод зависит от толщины образца, а также величины и знака константы поверхностной анизотропии [21]. Поведение угловой зависимости определяется величиной отклонения поля одноосной анизотропии от нормали пленки [39,40]. Исследование зависимости соотношения между интенсивностью первой объемной моды I<sub>1</sub> и интенсивностью поверхностной I<sub>S</sub> моды от толщины пленки авторами работы [22] продемонстрировало, что в пленках толщиной менее 100 nm  $I_S > I_1$  и особенно сильно преобладание I<sub>S</sub> над I<sub>1</sub> начинает проявляться при отклонении постоянного магнитного поля от нормали пленки. Существенность вклада толщины пленки в распределение интенсивностей мод в спектре СВР можно продемонстрировать на примере работы [41], авторы которой в спектре СВР ультратонкой пленки FePt (50 nm) обозначили наибольший по интенсивности пик как моду однородного резонанса, а меньший по интенсивности как первую объемную стоячую моду. На основании проведенной идентификации они определили величины



**Рис. 4.** *а*) Вид отдельных экспериментальных спектров в диапазоне от 15 до 0 градусов; *b*) Пример разложения на лоренцианы экспериментального спектра при  $\theta_H = 6^\circ$ .



Рис. 5. Угловая зависимость положений резонансных полей.

спин-волновой жесткости  $\eta$ , которая получилась явно завышенной. Оценка  $K_S$  при иной идентификация спектра — как возбуждение поверхностной и первой объемной моды, дает хорошее согласие с результатами [42], авторы которой величину  $K_S$  определяли по модели Нееля.

Исследуемая нами пленка имеет общую толщину магнитных слоев ~ 30 nm, следовательно, должно соблюдаться соотношение  $I_S > I_1$ , что и учитывалось при идентификации обработанных спектров. Выполненное разложение экспериментальных спектров на составляющие моды позволило нам получить зависимость интенсивностей мод от угла  $\theta_H$  (рис. 6).

Как уже было отмечено ранее, вид угловой зависимости интенсивности, как теоретически установлено [39] и экспериментально подтверждено [40], определяется углом отклонения оси поля анизотропии от нормали пленки. Максимум в интенсивности поверхностных мод



Рис. 6. Угловая зависимость интенсивностей отдельных мод.

(рис. 6) соответствует 4 и 6°, и следовательно, имеется отклонение от оси поля поверхностной анизотропии от нормали на угол ~ 5°. Предположение об отклонении оси именно поверхностной анизотропии основано на нескольких фактах. Первый заключается в отсутствие одноосной анизотропии в плоскости пленки, что подтверждается угловыми зависимостями резонансных полей от угла  $\varphi_H$  при  $\theta_H = 90^\circ$ . Второй — это вид угловой зависимости интенсивности однородной моды  $I_0$ , которая плавно возрастает при изменении угла  $\theta_H$  от 20 до 90°. Подобное изменение в  $I_0(\theta_H)$  происходит в случае совпадения угла одноосной перпендикулярной анизотропии с нормалью пленки и малого угла отклонения поля поверхностной анизотропии от  $\theta_H = 0^\circ$ . Возможной причиной в отклонении оси поля поверхностной анизотропии может являться сформированная аксиальная текстура (111).

Наличие в спектре поверхностных мод дает возможность для определения величины константы поверхностной анизотропии, которая (когда  $K_S < 0$ ) вычисляется по формуле

$$|K_S| = \left[\frac{M_{eff} \cdot A}{2} \cdot \left[(H_S - H_1) - \frac{2A}{M_{eff}} \left(\frac{\pi}{L}\right)^2\right]\right]^{1/2}, \quad (8)$$

а также при симметричных граничных условиях *K*<sub>S</sub> может быть оценена из выражения [43]:

$$K_{S} = \frac{n^{2}\pi}{2} \cdot \frac{A}{2} \cdot \frac{\Delta H_{n}}{\Delta H_{S}} \sqrt{\frac{I_{n}}{I_{S}}}, \qquad (9)$$

где  $\Delta H_n$  — ширина линии *n*-ой объемной стоячей спиновой моды,  $\Delta H_S$  — ширина линии поверхностной моды.

Совместное решение (8) и (9) позволяет нам оценить величины A,  $|K_{S1}|$  и  $|K_{S2}|$  (где S1 и S2 — первая и вторая поверхностная мода):  $\sim 0.2 \cdot 10^{-6}$  erg/cm,  $\sim 0.24$  erg/cm<sup>2</sup> и  $\sim 0.54$  erg/cm<sup>2</sup>, соответственно. Численное значение константы обменного взаимодействия совпадает с данными работы [44], авторы которой установили влияние соотношения толщин магнитного и немагнитного слоя на величину A.

#### 5. Заключение

Выполненное исследование динамических характеристик мультислойной пленки [CoFe/Cu] демонстрирует возможность использования методов ФМР и CBP как при определении фундаментальных магнитных параметров, так и при идентификации структурных особенностей. Регистрируемые спектры CBЧ-поглощения и их угловые зависимости позволили установить тип граничных условий — легкая плоскость на обеих поверхностях закрепления стоячих спиновых волн, оценить величины констант поля поверхностной анизотропии —  $K_{S1} = -0.24 \text{ erg/cm}^2$  и  $K_{S2} = -0.54 \text{ erg/cm}^2$ , а также наличие отклонения от оси поля поверхностной анизотропии от нормали пленки и величину угла данного отклонения ~ 5°.

Реализация неоднородных спиновых волн при перпендикулярной ориентации пленки в постоянном магнитном поле позволила нам определить величину константы обменного взаимодействия —  $\sim 0.2 \cdot 10^{-6}$  erg/cm. Также установлены диапазоны угла  $\theta_H$ , при которых возбуждаются однородные и неоднородные моды спиновых волн.

#### Финансирование работы

"Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого фонда науки в рамках научного проекта № 18-42-243005 "Синтез и исследование магнитных свойств градиентных материалов, отличающихся заданным видом изменения магнитного параметра" и в рамках темы "Спин" № АААА-А18-118020290104-2".

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

#### Список литературы

- V.V. Kruglyak, C.S. Davies, V.S. Tkachenko, O.Yu. Gorobets, Yu.I. Gorobets, A.N. Kuchko. J. Phys. D 50, 9, 094003 (2017).
- [2] A.I. Stognij, L.V. Lutsev, V.E. Bursian, N.N. Novitskii. J. Appl. Phys. 118, 2, 023905 (2015).
- [3] Р.С. Исхаков, С.В. Столяр, М.В. Чижик, Л.А. Чеканова. Письма в ЖЭТФ 94, 4, 325 (2011).
- [4] D.M. Jacobi, E. Sallica Leva, N. Álvarez, M. Vásquez Mansilla, J. Gómez, A. Butera. J. Appl. Phys. 111, 3, 033911 (2012).
- [5] И.Г. Важенина, Р.С. Исхаков, Л.А. Чеканова. ФТТ 60, 2, 287 (2018).
- [6] G. Thirupathi, R. Singh. AIP Conf. Proc. 1665, 050133 (2015).
- [7] Л.А. Кузовникова, Е.А. Денисова, С.В. Комогорцев, И.В. Немцев, Р.С. Исхаков, Л.А. Чеканова, В.К. Мальцев. Изв. РАН. Сер. физ. 3, 323 (2017).
- [8] L. Dreher, C. Bihler, E. Peiner, A. Waag, W. Schoch, W. Limmer, S.T.B. Goennenwein, M.S. Brandt. Phys. Rev. B 87, 22, 224422 (2013).
- [9] А.И. Дмитриев, Р.Б. Моргунов, О.Л. Казакова, Й. Танимото. ЖЭТФ 135, 6, 1134 (2009).
- [10] A. Butera, J.N. Zhou, J.A. Barnard. Phys. Rev. B 60, 17, 12270 (1999).
- [11] E.A. Denisova, S.V. Komogortsev, R.S. Iskhakov, L.A. Chekanova, A.D. Balaev, Yu.E. Kalinin, A.V. Sitnikov. J. Magn. Magn. Mater 440, 221 (2017).
- [12] X. Liu, J.K. Furdyna. J. Phys. Condens. Matter 18, 13, R245 (2006).
- [13] D.A. Balaev, A.A. Krasikov, A.A. Dubrovskiy, S.I. Popkov, S.V. Stolyar, O.A. Bayukov, R.S. Iskhakov, V.P. Ladygina, R.N. Yaroslavtsev. J. Magn. Magn. Mater **410**, 171 (2016).
- [14] С.В. Столяр, Р.Н. Ярославцев, Р.С. Исхаков, О.А. Баюков, Д.А. Балаев, А.А. Дубровский, А.А. Красиков, В.П. Ладыгина, А.М. Воротынов, М.Н. Волочаев. ФТТ 59, 3, 538 (2017).
- [15] A. Layadi. Phys. Rev. B 66, 18, 184423 (2002).
- [16] J. Smit, H.G. Beljers. Philips Res. Rep. 10, 113 (1955).
- [17] J.O. Artman. Phys. Rev. 105, 1, 74 (1957).
- [18] C. Kittel. Phys. Rev. 110, 6, 1295 (1958).
- [19] W.S. Ament, G.T. Rado. Phys. Rev. 97, 6, 1558 (1955).
- [20] H. Puszkarski. Prog. Surf. Sci. 9, 5-6, 191 (1979).
- [21] H. Puszkarski, P. Tomczak. Surf. Sci. Rep. 72, 5, 351 (2017).
- [22] Ю.А. Корчагин, Р.Г. Хлебопрос, Н.С. Чистяков. ФММ 34, 6, 1303 (1972).
- [23] A.M. Portis. Appl. Phys. Lett. 2, 4, 69 (1963).
- [24] E. Schlömann. J. Appl. Phys. 36, 3, 1193 (1965).
- [25] Р.С. Исхаков, Л.А. Чеканова, И.Г. Важенина. Изв. РАН. Сер. физ. 77, 10, 1469 (2013).
- [26] V.A. Ignatchenko, D.S. Tsikalov. Abstracts VI Euro-Asion Symp. "Trends in MAGnetism." Kirensky Institute of Physics, Krasnoyarsk (2016). P. 264.

- [27] Р.С. Исхаков, С.В. Столяр, Л.А. Чеканова, М.В. Чижик. ФТТ 54, 4, 704 (2012).
- [28] Ю.А. Корчагин, Р.Г. Хлебопрос, Н.С. Чистяков. ФТТ 14, 7, 2121 (1972).
- [29] Н.М. Саланский, М.Ш. Ерухимов. Физические свойства и применение магнитных пленок. Наука, Новосибирск (1975). 221 с.
- [30] А.Г. Гуревич. Магнитный резонанс в ферритах и антиферомагнетиках. Наука, М. (1973). 591 с.
- [31] В.М. Соколов, Б.А. Тавгер. ФТТ 10, 6, 1793 (1968).
- [32] H. Suhl. Phys. Rev. 97, 2, 555 (1955).
- [33] C. Kittel. Phys. Rev. 73, 2, 155 (1948).
- [34] P.E. Wigen, C.F. Kooi, M.R. Shanabarger, U.K. Cummings, M.E. Baldwin. J. Appl. Phys. 34, 4, 1137 (1963).
- [35] Р.С. Исхаков, М.М. Бруштунов, Л.А. Чеканова. ФТТ 29, 9, 2699 (1987).
- [36] Р.С. Исхаков, М.М. Бруштунов, А.Г. Нармонев, И.А. Турпанов, Л.А. Чеканова. ФММ 79, 5, 122 (1995).
- [37] В.А. Игнатченко, Р.С. Исхаков, Л.А. Чеканова, Н.С. Чистяков. ЖЭТФ 75, 2, 653 (1978).
- [38] J.T. Yu, R.A. Turk, P.E. Wigen. Phys. Rev. B 11, 1, 420 (1975).
- [39] A. Layadi. Phys. Rev. B 63, 17, 174410 (2001).
- [40] J.A. Hagmann, K. Traudt, Y.Y. Zhou, X. Liu, M. Dobrowolska, J.K. Furdyna. J. Magn. Magn. Mater 360, 137 (2014).
- [41] C. Antoniak, J. Lindner, K. Fauth, J.-U. Thiele, J. Minár, S. Mankovsky, H. Ebert, H. Wende, M. Farle. Phys. Rev. B 82, 6, 064403 (2010).
- [42] E. Burgos, E. Sallica Leva, J. Gómez, F. Martínez Tabares, M. Vásquez Mansilla, A. Butera. Phys. Rev. B 83, 17, 174417 (2011).
- [43] А. Станков. В сб.: Физика магнитных пленок / Под ред. М.Г. Рубашевской. Восточно-Сибирская правда, Иркутск (1968). С. 422.
- [44] Р.С. Исхаков, Н.А. Шепета, С.В. Столяр, Л.А. Чеканова, В.Ю. Яковчук. Письма в ЖЭТФ 83, 1, 31 (2006).

Редактор К.В. Емцев